3P026 有機強磁性半導体、(エチレンジチオテトラチアフルバレノキノン 1,3 ジチオールメチド)₂・FeBr₄塩の誘電性質 (阪府大先端研¹,東北大院理²・CREST JST³) 杉本豊成^{1,3},松本拓也¹,藤原秀紀^{1,3},

根岸栄一², 藪田 俊², 豊田直樹²

【序】新しいドナー分子、エチレンエチレンジチオテトラチアフルバレノキノン 1,3 ジチ オールメチド(EDT-TTFVO)のFeBr4⁻塩、(EDT-TTFVO)₂FeBr4 において、伝導は170 K以上 では金属的であるが170 K以下では半導体的になること、またFeBr4⁻イオンのFe(III) d スピ ン間の相互作用は15 K以上で弱い反強磁性的であるが15 K以下では強磁性的に変化し、*Tc* = 0.7–1.4 K で強磁性秩序化することをすでに明らかにしてきた。今回、このFeBr4⁻塩の誘電測 定を行ったところ、6–7 K以下 *Tc* 近傍の温度域で、このドナーカラム上に発生した局在 π 電 子によるものと思われる電気双極子がデバイ型の誘電緩和を示し、その緩和時間が強磁性秩 序化温度 *Tc* に向かって発散する臨界緩和現象を見出した。

【実験と結果】(EDT-TTFVO)₂FeBr₄の針状晶の形状と結晶構造との関係を図 1 に示す。針状 方向は a 軸に対応し、EDT-TTFVO 分子のスタッキング方向に垂直である。周波数 $f(= \omega/2\pi)$



図1.(EDT-TTFVO)₂FeBr₄の結晶形状と結晶構造の関係。a軸方向に交流電場を印加。

が 0.3 Hz から 104 kHz の範囲の交流電場を結晶の針状方向に印加し、2つ試料についてキャ パシタンスブリッジを用いた交流3端子法で複素誘電率を測定した。図2には、f = 563 Hz に おける誘電率の実部 ε_1 と虚部 ε_2 (= ($4\pi/\omega$) σ_1 ; σ_1 : 伝導率)の温度依存性の結果を示す。単位は無 次元の CGS 単位系である。 ε_2 をデバイ緩和による成分 ε_{2B} と高温側から温度と共に減少する成 分 ε_{2A} (主に π 電子による伝導に関係する成分と考えられる)とに分割した。 ε_A は図2中の点



図 2 *f* = 563 Hz の交流電場を用いた、 複素誘電率の実部 *ε*₁ と虚部 *ε*₂ の温度 依存性。 線で示すように、ピークより高温側および低温側の両データを用いて多項式で近似した。 \mathcal{E}_{2B} は \mathcal{E}_{2} から \mathcal{E}_{2A} を差し引くことにより与えられた(図3の)。他の周波数の場合にも同様にし て \mathcal{E}_{2B} を求めた。 \mathcal{E}_{1} もまたデバイ緩和による成分 \mathcal{E}_{1B} (図3の点線。後述する理論式により求め た)とより高温から現れるデバイ緩和以外 \mathcal{E}_{1A} の成分(図3のΔ)とに分割した。



図 3.*f* = 563 Hz の交流電場におけ る、*ε*₁ (*ε*_{1A}, *ε*_{1B})と*ε*_{2B}の温度依存性。

次に、 ε_{2B} の温度依存性から緩和時間の温度依存性を求めた。交流電場の周期(1/ ω)と緩和時 間 τ が等しいとき($\tau = 1/\omega$)、デバイ緩和の誘電率の虚部、つまり誘電損失が最大となる。 ε_{2B} がピークをとる温度に対して、そのときの角周波数の逆数から求めた τ をプロットした結果(\Box と○はそれぞれ試料1と2)を図4に示す。 τ の温度依存性は誘電的臨界緩和(critical slowing down)的な振る舞いを示し、 $\tau = \tau_0[T_0/(T - T_0)]^n$ (T_0 : 臨界温度; n: 臨界指数; τ_0 : 比例定数)(式 1)を用いて実験データと best fitting する T_0 、n, τ_0 を決定した。試料1: $T_0 = 0.79$ K, n = 6.6, $\tau_0 =$ 0.92 sec; 試料2: $T_0 = 0.72$ K, n = 6.5, $\tau_0 = 0.63$ sec。緩和時間は強磁性転移温度の 0.7 - 0.8 K に向かって、 $n \sim 6$ の極めて大きな臨界指数で急激に増大する。式1をデバイ緩和の式、 $\varepsilon_{1B}(\omega, T) - \epsilon(\infty) = \Delta \epsilon / (1 + \omega^2 \tau^2)$ および $\varepsilon_{2B}(\omega, T) = \Delta \epsilon [\omega \tau / (1 + \omega^2 \tau^2)]$ (ただし、 $\Delta \epsilon = \epsilon(0) - \epsilon(\infty)$)にそれぞ れ代入して、 ε_{1B} および ε_{2B} の理論曲線を求めた。その結果を図3の点線と実線で示す。



図4.8K以下の試料1(□)および試料 2(○)の緩和時間(τ)の温度依存性(Δε = ε(0) - ε(∞))。

以上のような現象が同型の非磁性 GaBr₄⁻塩では認められないことより、この FeBr₄⁻塩の短距 離的磁気秩序の形成過程において出現しているものと結論される。さらに、a 軸方向に直流 バイアス電場を印加した時の複素誘電率の測定を行ったところ、極めて小さい直流バイアス 電場で誘電率が消失し、それに呼応して伝導率が急激に回復することが見出された。これは、 小さな直流バイアス電場により局在化していたπ電子が再びドナーカラム上を動き出す可能 性を示唆する。